日本電子株式会社

分析機器本部 応用研究グループ お問い合わせ:分析機器販促グループ Tel:(042)528-3340

No.076

MS Tips

JMS-T100GC "AccuTOF GC"による PCB 一斉迅速分析

JMS-T100GC "AccuTOF GC"にて、VARIAN 社製 VFRapid-MSPCB カラムを用いた、PCB の FastGC/MS 測定を行ったので報告する。

【試料及び条件】

試料 Wellington 社製 62 化合物混合溶液

GC 条件 GC : Agilent 社製 6890N

カラム: VARIAN 社製 VFRapid-MSPCB、

10m×0.53mml.D.、膜厚 0.25μm

オーブン: 85°C(1min)→40°Cmin→300°C

注入口: 320°C、Splitless

注入量: 1 μL

キャリアガス: He(定流量モード: 1.5mL/min)

MS 条件 MS: JMS-T100GC "AccuTOF GC"

イオン化法: EI+(18eV、300 μ A)

測定質量範囲: m/z 30-600

スペクトル記録速度: 0.1 秒(10 スペクトル/秒)

【結果及び考察】

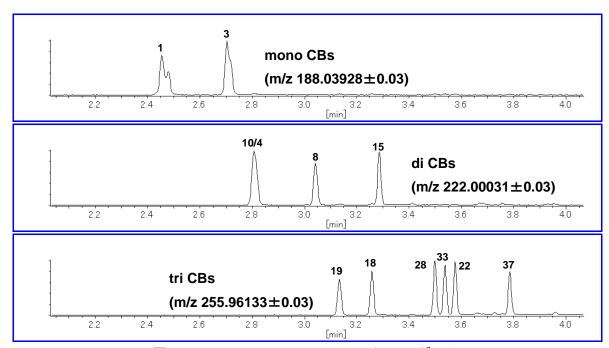


図 1 mono CBsーtri CBs のマスクロマトグラム

- * 作成範囲は対象化合物分子イオンの精密質量±0.03 マスユニット
- * クロマトグラムピークの番号は IUPAC#を示す。

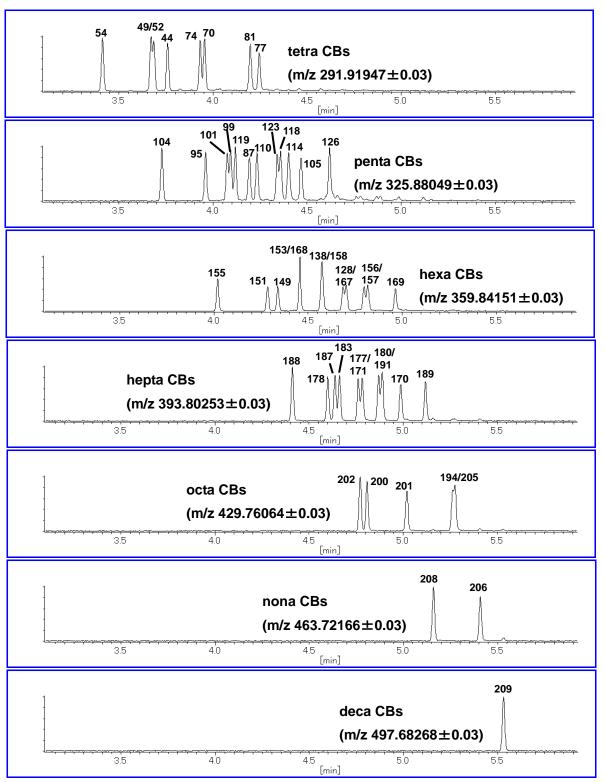


図 2 tetra CBs – deca CBs のマスクロマトグラム

- * 作成範囲は対象化合物分子イオンの精密質量±0.03 マスユニット
- * クロマトグラムピークの番号は IUPAC#を示す。

上記に示すように FastGC 条件で測定を行うことで、deca CBs を僅か 6 分以内で観測することが出来た。AccuTOF GC では高速でのスペクトル測定が可能であり、FastGC 条件での測定においても、クロマトグラムピークに対して充分なデータポイントを得ることが出来る。

【参考文献】1)松村 徹, 草井 明彦, 生方 正章, 田中 一夫(2006):高速 GC/TOF-MSによる PCB の迅速分析, 第 15 回環境化学討論会講演要旨集, p71

【謝辞】本測定を行うにあたりご協力頂いた、いであ株式会社 松村 徹博士に深謝致します。